

УДК. 538.945

©1993

ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА СТАБИЛЬНОСТЬ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПЛЕНОК Bi-Sr-Ca-Cu-O

*Л.С.Палатник, В.П.Никитский, А.Л.Топтыгин, В.А.Дудкин, С.Б.Рябуха,
В.П.Гордиенко, В.В.Пряткин, Л.З.Лубянный, А.И.Безницикий,
Г.Л.Шатровский, А.Г.Дудоладов, В.В.Тесленко*

Проведен сравнительный анализ структуры и ВТСП свойств пленок Bi-Sr-Ca-Cu-O и Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O, подвергнутых испытаниям в открытом космическом пространстве (ОКП) на внешней поверхности орбитальной станции «Мир» в течение года. Обнаружено, что ВТСП пленки на основе висмута обладают высокой стабильностью и сохраняют состояние высокотемпературной сверхпроводимости после годичной экспозиции в ОКП. В исходном состоянии пленки имели критическую температуру СП-перехода $T_c(R=0) = 78 \pm 81$ и содержали в основном фазу 2212. После годичной экспозиции в ОКП наблюдался сдвиг $T_c(R=0)$ в сторону низких T без ощущимых изменений в фазовом составе. Установлено, что в экранированных частях не легированных свинцом пленок, закрытых от прямых потоков лучистой энергии и атомарного кислорода, наблюдаются признаки более сильной деградации, чем в открытых частях. Легированные пленки отличаются более высокой стабильностью к воздействию ОКП. Выделен в явном виде эффект синергизма воздействия космической среды, проявившийся в стабилизирующем влиянии воздействия полного комплекса факторов ОКП по сравнению с частичным (термоцикл в космическом вакууме).

Перспективы применения ВТСП материалов в космической технике определяются степенью их устойчивости против деградации при работе в условиях открытого космического пространства (ОКП). Опыт освоения ОКП показал, что надежность многих узлов и элементов космических аппаратов оказывалась недостаточной из-за повреждений, возникающих в них под воздействием факторов ОКП. Интенсивность этого воздействия меняется в зависимости от высоты. Для орбитальных станций, орбиты которых лежат ниже радиационных поясов Земли, основными действующими факторами ОКП являются [1] космический вакуум, лучистая энергия Солнца (УФ и ВУФ диапазона), потоки заряженных частиц (электронов, протонов и др.), термоциклирование, частицы верхней атмосферы Земли, в первую очередь атомарный кислород, а также собственная внешняя атмосфера орбитальной станции. Удельные и суммарные (за год экспозиции) расчетные значения вышеуказанных факторов с учетом данных [1] для высот 200–500 км приведены в табл. 1.

Экспериментальные исследования ВТСП материалов после годичного воздействия на них факторов ОКП на внешней поверхности орбитальной станции «Мир», а также в наземных условиях, имитирующих наиболее агрессивные факторы ОКП, были впервые проведены в тече-

Таблица 1

Воздействие некоторых факторов ОКП на поверхность испытываемых образцов.

Действующий фактор ОКП	Удельное значение	Суммарная величина за 1 год экспозиции
Атомные, ионные потоки частиц верхней атмосферы Земли или межпланетного газа	$10^3 - 10^6$	$3.2 \cdot 10^{10} - 10^{12}$
Солнечная фотонная радиация	$1.4 \cdot 10^5$	$4.5 \cdot 10^{12}$
Корпускулярное и ионизирующее излучение Солнца или радиационных поясов	$10^{-5} - 10^{-3}$	$3 \cdot 10^2 - 10^4$
Поток атомарного кислорода ($E \approx 5$ эВ)	10^{15} ат./ $\text{см}^2 \cdot \text{с}$	$10^{22} - 10^{23}$ ат./ см^2
Вакуум	$10^{-2} - 10^{-3}$ Па	
Термоцикли		
$T_{\min} - T_{\max}$	$-50 \div 220^\circ \text{C}$	
Продолжительность	90 мин	
Количество		6000

П р и м е ч а н и е. Плотность потока энергии корпускулярных и фотонных излучений — в эрг/ $\text{см}^2 \cdot \text{с}$, суммарная величина — в эрг/ см^2 .

ние 1989–1991 гг. [2]. Результаты исследования эпитаксиальных пленок $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ (100) SrTiO_3 опубликованы в работе [2]. В США эксперименты с различными ВТСП объектами запланированы на 1992–1994 гг. [3]. Настоящая работа посвящена изучению ВТСП пленок системы $\text{Bi}-\text{Sr}-\text{Ca}-\text{Cu}-\text{O}$ с добавками свинца и без него, подвергнутых годичным испытаниям в ОКП одновременно с пленками $\text{Y}-\text{Ba}-\text{Cu}-\text{O}$ [2], и установлению характера и степени влияния космической среды на стабильность структуры и свойств исследованных пленок.

1. Характеристика образцов и методика испытаний

Пленки $\text{Bi}-\text{Sr}-\text{Ca}-\text{Cu}-\text{O}$ препарировались двумя способами и отличались между собой составом, структурой и толщиной.

I группа пленок $\text{Bi}-\text{Sr}-\text{Ca}-\text{Cu}-\text{O}$ была изготовлена в сверхвысоковакуумной установке с безмасляной откачкой по методике [4] путем распыления медной мишени ионным пучком, состоящим из ионов Bi , Sr и Ca в соотношении 1:1:1. Потенциал мишени относительно источника ионов составлял -300 В. Источником ионов служил сплавной катод вакуумного дугового устройства, состоящий из вышеуказанных компонентов. Поток вещества, генерируемый мишенью и содержащий атомы Bi , Sr , Ca и Cu в соотношении 2:2:2:3, конденсировался на плоскость (100) скола моно-

кристалла MgO при температуре 573 К. Изготовленные таким образом пленки металлической подсистемы толщиной 1.5 мкм были в дальнейшем подвергнуты высокотемпературной термообработке при $T_0 = 1123$ К в кислородосодержащей атмосфере.

II группа пленок была легирована свинцом и изготавливалаась по методике [5]. Основные компоненты металлической подсистемы испарялись из молибденового тигля, нагреваемого высокочастотным индуктором, в установке с паромасляной откачкой с использованием азотной ловушки. Легирование свинцом осуществлялось из отдельного испарителя. Количество Pb и соотношение компонентов в исходной навеске подбирались таким образом, чтобы состав катионов в пленке соответствовал формуле $\text{Bi}_{0.8}\text{Pb}_{0.2}\text{SrCaCu}_2$. Навеска испарялась полностью. Конденсация производилась на плоскость скола монокристалла MgO (100), нагретого до температуры 423 К. После конденсации пленки подвергались предварительному отжигу *in situ* в атмосфере чистого кислорода при атмосферном давлении при $T_0 = 773$ К в течение 30–60 мин, а затем — высокотемпературному отжигу.

Исследования фазового состава и структуры в исходном состоянии и после экспозиции в ОКП проводились методами металлографического, электронно-микроскопического и рентгеновского дифрактометрического анализа. Рентгendifрактометрические съемки выполнялись на дифрактометре ДРОН-2 в излучении $K_{\alpha}\text{Fe}$. Электронно-микроскопические исследования проводились на растровом электронном микроскопе РЭМ-200. Электросопротивление и его температурная зависимость $R(T)$ определялись по четырехзондовой методике. Зондами служили прижимные золотые контакты. Величина транспортного тока составляла $\approx 25 \div 50$ мА. Оценки критических СП-характеристик (T_c^0 , $T_c(R=0)$, ΔT_c) производились по кривым $R(T)$, а также с помощью специальной установки для комплексного изучения магнитных свойств пленок и монокристаллов ВТСП [6], которая в комплексе с рентгеновским дифрактометрическим анализом позволяла также оценить содержание в образце сверхпроводящих и несверхпроводящих фаз.

Натурные испытания проводились на орбитальной станции «Мир» с помощью специально сконструированной кассеты, которая представляет собой плоский планшет, состоящий из двух половин, скрепленных между собой общей осью, что дает возможность раскрывать и закрывать планшет. После заполнения образцами, которые были закреплены на двух титановых пластинах, служащих подложкодержателями для каждой половины, кассета закрывается и удерживается в таком состоянии с помощью магнитного замка. На обратной стороне каждого подложкодержателя были нанесены термоиндикаторы для оценки максимальной температуры нагрева образцов на дневной стороне орбиты. Закрытая кассета была доставлена на орбиту, и ее раскрытие было осуществлено космонавтами А.А.Серебровым, В.М.Афанасьевым и М.Х.Манаевым при выходе в открытый космос. При раскрытии кассеты обе ее половины находятся в одной плоскости и располагаются на специальной платформе-держателе, к которой они крепятся с помощью постоянных магнитов. После раскрытия кассеты происходит взаимодействие образцов с космической средой. Каждый образец крепился таким образом, чтобы одна его половина была закрыта экраном из ниобиевой фольги. Планшет с образцами был установлен на внешней поверхности модуля «Квант-2» орбитальной станции «Мир».

Пленки были изготовлены в 1989 г., аттестованы и установлены в кассету в 1989 г. Экспозиция образцов в ОКП производилась в период с января 1990 г. по январь 1991 г. До выставления в ОКП и после внесения внутрь орбитальной станции по завершении экспозиции кассета находилась на борту орбитальной станции в закрытом состоянии более полугода. Повторные измерения и съемки были произведены после возвращения образцов с орбиты на Землю в конце 1991 г.

2. Результаты эксперимента и их обсуждение

Результаты резистометрических измерений пленок обеих групп, подвергнутых испытаниям в ОКП, приведены на рис. 1,2 и в табл. 2. Они свидетельствуют о том, что все образцы до испытаний имели металлический характер зависимости $R(T)$ и переходили в СП-состояние выше 77 К. После экспозиции пленок в ОКП металлический ход $R(T)$ и СП-переход для всех пленок сохранились. Однако зависимости $R(T)$ непосредственно в области СП-перехода и численные значения критических температур претерпели некоторые изменения. В табл. 2 приведены экспериментальные данные, характеризующие состояние образцов до и после экспозиции.

Как следует из рис. 1,2 и табл. 2, величина и характер этих изменений зависят от исходного состояния пленок и отличаются для экранированных и открытых поверхностей. Поскольку изменения структуры и свойств имеют общие и индивидуальные особенности, ниже приводятся их сравнительные характеристики для каждой из групп образцов и отмечаются общие тенденции воздействия ОКП.

Анализ образцов I группы выявляет смещение критических температур начала и завершения СП-перехода в результате как воздействия ОКП, так и вылеживания в наземных условиях в сторону низких температур, причем более сильное для экранированной поверхности космического образца, чем для освещенной (табл. 2). Отличия между затененной и освещенной частями пленки легко выявляются даже визуально и в оптическом микроскопе: пленка, затененная экраном, отличается бо-

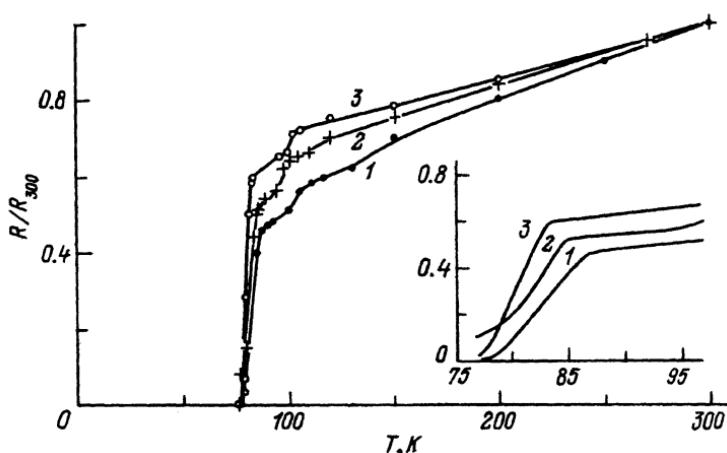


Рис. 1. Зависимость $R(T)$ для пленок системы $\text{Bi}-\text{Sr}-\text{Ca}-\text{Cu}-\text{O}$.

1 — исходное состояние; 2 — после экспозиции в ОКП, облученная часть; 3 — наземный аналог.

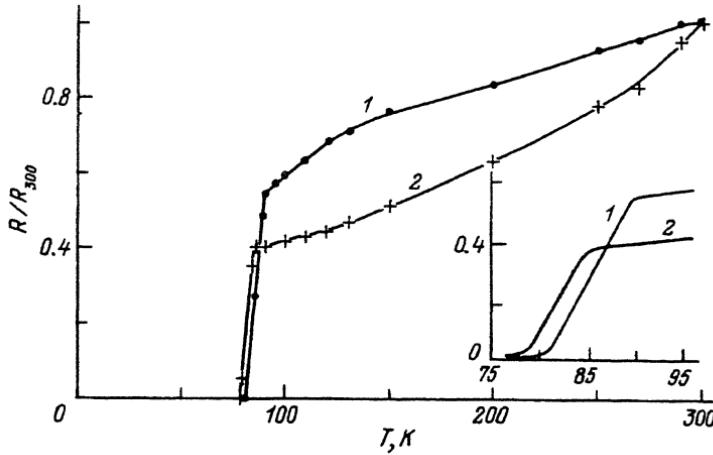


Рис. 2. Зависимость $R(T)$ для пленок Bi-Sr-Ca-Cu-O, легированных свинцом.
1 — исходное состояние, 2 — после экспозиции в ОКП.

лее рыхлой структурой и местами прозрачна для видимого света. Как оказалось, в этих местах пленка отсутствует. Смотрящая в открытый космос часть образца более плотная и непрозрачна. Обе части разделены между собой четкой границей, совпадающей с проекцией верхнего обреза защитного экрана на подложку. Рентгенодифрактометрический анализ образцов этой группы в исходном состоянии и после выдержки в течение двух лет в наземных условиях показывает, что они представляют собой пленки фазы 2212, ориентированные плоскостью (001) параллельно плоскости (001) MgO (рис. 3).

Судя по интенсивностям рентгеновских интерференций и измерениям на магнитной установке, содержание других фаз (2223 и 2201) не превышает 20–25%. Сравнение дифрактограмм от экранированной и открытой частей экспонированной пленки не выявляет принципиальных отличий, но показывает, что на экранированной части фиксируются усиление линий CuO и появление слабых рефлексов других фаз. Дифрактограммы с открытой поверхности практически не претерпели подобных изменений и не имеют особенностей в фазовом составе по сравнению с дифрактограммой наземного образца-свидетеля. В то же время наблюдается заметное уширение линий на дифрактограммах космических пленок по сравнению с наземными. Таким образом, изменения критических параметров пленок вызваны процессами структурных и субструктурных превращений в них. При этом, хотя экранированная поверхность и подвергается воздействию меньшего количества факторов ОКП (табл. 1), она подвержена более сильной деградации, о чем свидетельствуют изменение интенсивности и появление дополнительных рефлексов на дифрактограммах. Это и вызвало более сильное снижение критических температур на экранированной поверхности.

Анализ более толстых пленок II группы, легированных Pb, также обнаруживает снижение критических температур начала и конца СП-перехода, но меньшее по сравнению с нелегированными пленками (табл. 2). Рентгенодифрактометрический метод показывает, что между открытой и экранированной частями образца существуют лишь незначи-

Таблица 2

Характеристики пленок Bi-Sr-Ca-Cu-O

Характеристики пленок	Группа образцов					
	Исходное состояние			Номинальный состав		
	I	II	III	2223	Bi _{0.8} Pb _{0.2} SrCaCu _y	Bi _{0.8} Pb _{0.2} SrCaCu _y
После экспозиции в условиях						
базовый	базовый	свидетель	Космос без экрана	Космос под экраном	Земля	Космос без экрана
T_c^{0n} , K	105	—	—	98	98	102
T_c^0 , K	87	90	87	85	81	83
$T_c(R=0)$, K	78	81	<77	<77	<77	77
$\Delta T_c(10-90)$	5	7	6	—	—	77-78
ρ_{110}	1.54	1.8	1.32	1.5	1.2	1.5
ρ_{77}	—	—	2.0	12.6	2.8	2.4
Основная фаза	2212	2212,	2212	2212	2212	2212
Сопутствующие фазы	2223,	2223,	2201,	2223,	2223,	2201,
$\Delta c_{2212}, \text{А}^\circ$	—	—	2234,	2201,	2201,	2234,
			CuO	CuO	CuO	CuO
			—	0.06± ±0.02	—	0.06± ±0.02

П р и м е ч а н и е. Критические характеристики СП-перехода: T_c^{0n} — температура высокотемпературной ступеньки, T_c^0 — начало СП-перехода, $\Delta T_c(10-90)$ — ширина перехода на уровне 10 и 90% остаточного сопротивления образцов, $T_c(R=0)$ — температура полного перехода в СП-состояние, отношения $\rho_{110} = R_{300}/R_{110}$ и $\rho_{77} = R_{300}/R_{77}$ служили косвенными характеристиками степени совершенства пленок и полноты их перехода в СП-состояние при 77 K, Δc_{2212} — разность периодов с фазы 2212 в экспонированном образце и в наземном аналоге.

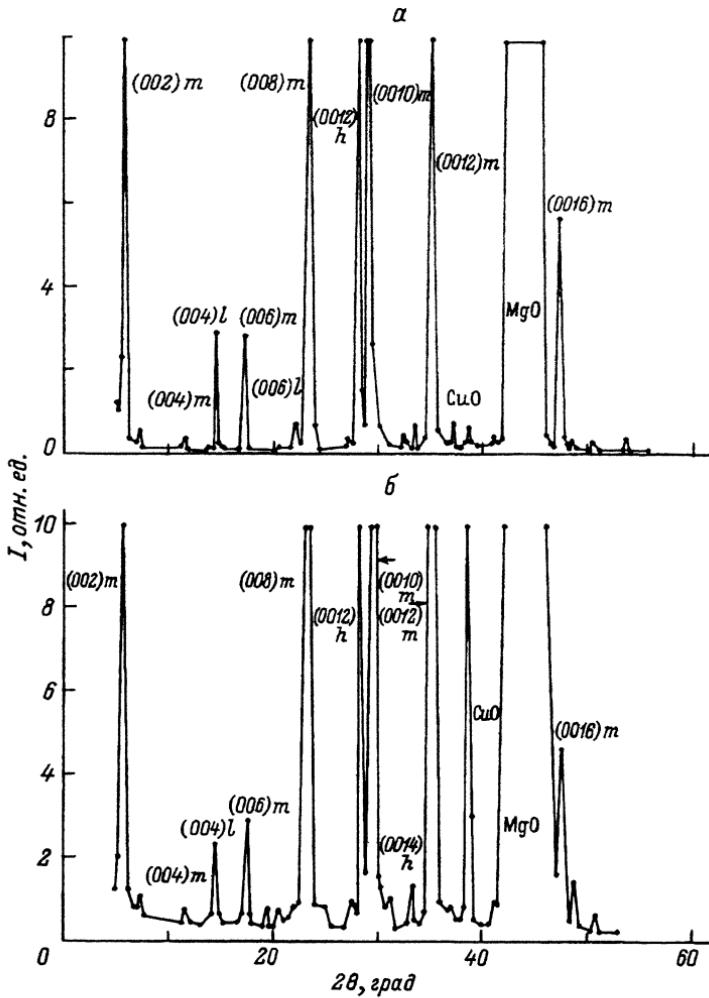


Рис. 3. Дифрактограммы образцов Bi-Sr-Ca-Cu-O.

а — наземный, б — «космический» (без єкрана).

тельные отличия в интенсивности отдельных линий. Визуально и в оптическом микроскопе разницы между обеими частями пленки также практически не выявляется. Не обнаруживается существенных отличий в фазовом и структурном состоянии пленок до и после экспозиции. По данным рентгеновского дифрактометрического анализа, в исходном состоянии эти пленки имели гетерофазную структуру и состояли в основном из фаз 2212 и 2201 и в небольшом количестве из фаз 2234 и 2223. Судя по интерференционным картинам, вместо ярко выраженной ориентированные (001)₂₂₁₂ || (100)_{MgO}, как и в пленках I группы, в этих пленках фиксировалось более сложное текстурное состояние. На дифрактограммах присутствовали также слабые отражения от CuO. После экспонирования в ОКП общий вид дифрактограмм практически не изменился для экранированной и открытой поверхностей. На резистивных кривых при этом кроме сдвига T_c наблюдаются уменьшение ΔT -ширины СП-перехода и

некоторое увеличение наклона зависимости $R(T)$ при практически том же номинале электросопротивления R_{300} .

Более сильная деградация на необлученной поверхности нелегированного образца $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_y$, по сравнению с облученной указывает на существенное влияние процессов термоциклизации в условиях космического вакуума на структурные превращения в пленках. Возникновение упругих макро- и микронапряжений в объеме пленки при теплосменах (вследствие различий теплофизических и структурных характеристик пленки и подложки), сопровождаемое потерей кислорода в вакууме, происходящей в первую очередь по границам зерен, инициирует процессы частичного распада фазы 2212 в этих местах. В то же время на открытой части пленки происходит компенсация последствий термоцикла за счет совместного воздействия радиационного фактора (лучистого потока ВУФ, облучения электронами и протонами) и набегающего потока атомарного кислорода повышенной энергии (табл. 1). Из модельных и натурных экспериментов [7,8] известно, что ВУФ облучение способствует развитию процессов окисления в чистых металлах и изменению кислородного индекса в ВТСП объектах, в частности его повышению в недокисленных образцах с низким кислородным индексом. Облучение низкоэнергетическими ионами может приводить к аналогичным последствиям в ВТСП [9]. В случае же, когда эти факторы действуют совместно с набегающим потоком, происходит компенсация потерь кислорода вследствие его радиационно-стимулированной диффузии в глубь пленки, что обеспечивает стабилизацию исходной кристаллической структуры.

Измерение положений и формы отражений на рентгенодифрактограммах показывает, что после воздействия ОКП для всех образцов на экранированных и открытых поверхностях обнаружены смещение рефлексов типа $(00l)$ (по сравнению с наземными аналогами) в сторону больших углов и уширение отражений, более заметное для открытых частей пленки. Эти изменения свидетельствуют об уменьшении периода c в решетках ВТСП фаз и увеличении вариаций периодов решетки Δc и Δa .

Смещение и изменение ширины рефлексов $(00l)$ ВТСП фаз на дифрактограммах экспонированных образцов являются результатом субструктурных превращений в пленках под действием факторов ОКП, приводящих к изменению их упругодеформационного состояния, дислокационной структуры, содержания газовых примесей и кислорода в решетке. Несмотря на примерно одинаковое смещение рефлексов $(00l)_{2212}$ для обеих частей пленки, оно вызвано разными причинами. В экранированной части наиболее сильным фактором, влияющим на сдвиг положения интерференционных линий, является изменение напряженного состояния пленки под действием термоциклизации и фазового наклена. В открытой части термоциклизование сопровождается облучением ВУФ, потоками заряженных частиц и атомарного кислорода. Это способствует ускоренной при низких температурах релаксации напряжений и генерации точечных дефектов по глубине образца. Таким образом, возникает «субструктурный эффект дальнодействия», который стимулирует диффузию кислорода в глубь образца, увеличивая его концентрацию в приповерхностных слоях, что и приводит к уменьшению периода c для всех наблюдаемых фаз (2212, 2223 и 2201) вследствие обогащения их кислородом. При этом облученные поверхности имеют повышенное уширение рентгеновских интерференций, что связано с неоднородностью распределения кислород-

Описанные субструктурные и фазовые превращения, происходящие в пленках Bi-Sr-Ca-Cu-O при экспонировании в ОКП, вызывают изменение их СП-характеристик. Уход T_c в сторону низких температур обусловлен изменениями фазового состава, напряженного состояния образцов и их радиационно-стимулированным обогащением атомарным кислородом. Последнее приводит к уменьшению периода с и снижению критической температуры $T_{c(R=0)}$ вследствие отклонения от оптимальной концентрации кислорода в решетке ВТСП [10,11].

Результаты настоящей работы и предыдущего сообщения [2] показывают, что ВТСП пленки обладают высокой стабильностью и могут сохранять состояние ВТСП после годичной экспозиции в открытом космосе и полугодовой внутри орбитальной станции. Степень деградации и характер изменений структуры и ВТСП свойств, произошедших за это время, существенно зависят от исходной структуры, субструктур, фазового состава пленок и от комплекса агрессивных факторов ОКП. Стабильность и долговечность пленок ВТСП могут быть существенно повышенены путем улучшения их структурных характеристик — уменьшения степени разориентировки зерен и мелких кристаллических фрагментов, повышения однородности по стехиометрическому и фазовому составу, а также с помощью легирования стабилизирующими компонентами.

Как видно из вышеизложенного, пленки Bi-Sr-Ca-Cu-O, легированные свинцом, даже имеющие в исходном состоянии гетерогенную структуру (содержащую несколько ВТСП фаз), способны противостоять деградации без существенного изменения свойств.

Принципиально важным результатом настоящей работы и сообщения [2] является выделение в явном виде эффекта синергизма воздействия факторов ОКП и его стабилизирующего влияния на структуру и свойства ВТСП пленок. Экранирование одной из половинок каждого образца позволило разделить эффекты комплексного и частичного воздействия (термоциклиры и собственная внешняя атмосфера) факторов ОКП. Обнаруженные эффекты послужат основанием для прогнозирования ресурса и условий работы ВТСП приборов, реальная возможность применения которых непосредственно в условиях ОКП обоснована проведенными исследованиями.

Список литературы

- [1] Модель космического пространства / Под ред. С.Н.Вернова. М., 1973. Т. 2. С. 256.
- [2] Палатник Л.С., Никитский В.П., Рябуха С.В., Федоренко А.И., Стеценко А.Н., Дудкин В.А., Топтыгин А.Л., Козьма А.А., Лубянный Л.З., Фалько И.И., Дудолов А.Г., Чиркин А.Н., Храмова Т.И., Тесленко В.В., Безницкий А.И. // СФХТ. 1992. Т. 5. № 1. С. 139-145.
- [3] Gubser D.U. // Fourteenth Intern. Cryogenic Engineering Conf. and Intern. Cryogenic Materials Conf. Program and abstracts. Kiev, 1992. P. 45.
- [4] Дудкин В.А., Пуха В.Е., Ивашова В.И. // Тез. докл. Всес. конф. по формированию металлических конденсаторов. Харьков, 1990. С. 72.
- [5] Палатник Л.С., Топтыгин А.Л., Прыткин В.В., Гордиенко В.П., Зубарь Н.В. // ФНТ. 1991. Т. 17. № 5. С. 652-655.
- [6] Лубянный Л.З., Палатник Л.С., Оверко Н.Е., Чичибаба И.А., Безницкий А.И., Швец Е.В. // Тез. докл. Всес. семинара «Новые вакуумные методы получения тонких пленок и покрытий». Харьков, 1991. С. 41.

- [7] Зубарев Е.Н., Козьма А.А., Малыхин С.В., Соболь О.С. // Тез. докл. IX Всес. конф. «Физика вакуумного ультрафиолетового излучения и его взаимодействие с веществом». М., 1991.
- [8] Палатник Л.С., Прыйкин В.В., Козьма А.А., Демирский В.В., Малыхин С.З., Черемский П.Г., Никитский В.П. // ВАНТ. Серия «Ядерно-физические исследования (теория и эксперимент)». 1990. № 4 (12). С. 72.
- [9] Козьма А.А., Нечитайло А.А., Пугачев А.Т., Стеценко А.Н., Хромова Т.И., Соболь О.В., Федоренко А.И., Малыхин С.В. // Труды III Всес. научной конф. Петрозаводск, 1991. С. 13.
- [10] Miura S. et al. // Appl. Phys. Lett. 1989. V. 55. N 13. P. 1360.
- [11] Niu, Fukushima et al. // Jap. J. Appl. Phys. 1988. V. 27. N 8. P. 1442.

Харьковский
политехнический институт

Поступило в Редакцию
28 января 1993 г.
В окончательной редакции
24 июня 1993 г.